

应用说明

日期: 2003-04-08 第1页(共1页)

AN 编号: AN2003-03

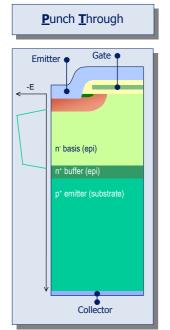
IGBT³模块的

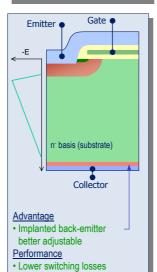
开关特性和最佳驱动

1. 芯片技术

第三代 IGBT 芯片 (IGBT³) 具有沟槽结构,并在 NPT 结构中新增了 n-掺杂层,即所谓的场中止 (FS) 层,这样结合了 PT 和 NPT 技术的优势。

Non Punch Through





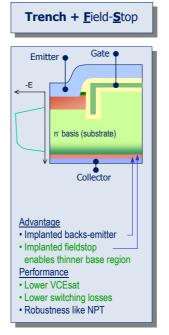
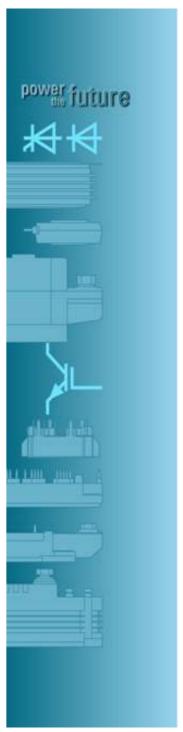


图 1.1. 芯片技术

该技术可使静态和动态损耗减至最小,加上 IGBT[®] 具有更高电流密度,它还可扩展系列产品的功率范围。

· Higher switching robustness



eupec GmbH Max-Planck-Straße 5 D-59581 Warstein

作者: Rusche / Lübke / Münzer 电话: +49(0)2902 764-2208 传真: +49(0)2902 764-1150 电子邮件: info@eupec.com

eupec

开关特性和最佳驱动

日期: 2003-04-08 第 2 页 (共 2 页)

AN 编号: AN2003-03

2. 开关特性

2.1. 开关特性

在开通过程中,电压上升率 (-dv/dt) 和电流上升率 (di/dt) 可以通过更变栅极电阻进行控制,这一特性在使用第二代 IGBT时已很熟悉了。两种开关瞬态过程均随着栅极电阻的增加而变长。

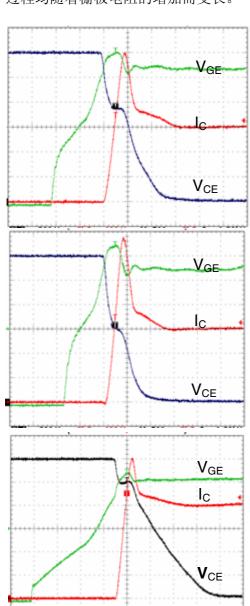


图 2.1.1 标称栅极电阻下(数据手册中规定的最小栅极电阻)的开启过程

 $V_{CE} = 1200V \quad (dv/dt=0.9kV/\mu s)$

 $I_{C} = 1200A$ (di/dt=6.4kA/µs)

 $V_{GE} = \pm 15V$ $(I_{Cpeak} = 2.4kA)$

Eon = 816mWs

图 2.1.2 低值栅极电阻下(比数据手册中规定的最小栅极电阻小)的开启过程

(不推荐)

 $V_{CE} = 1200V$ (dv/dt=1.4kV/ μ s)

 $I_C = 1200A$ (di/dt=8.7kA/ μ s)

 $V_{GE} = \pm 15V$ $(I_{Cpeak} = 2.7kA)$

Eon = 544mWs

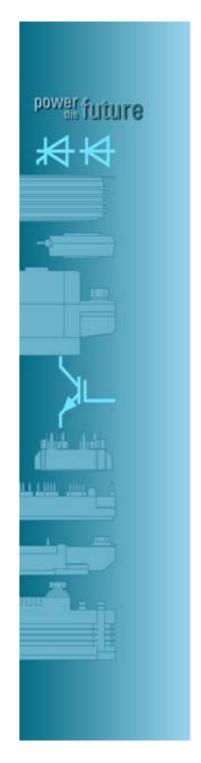
图 2.1.3 大栅极电阻下(比数据手册中规定的最大栅极电阻)的开启过程

 $V_{CE} = 1200V$ (dv/dt=0.3kV/µs)

 $I_C = 1200A$ (di/dt=3kA/ μ s)

 $V_{GE} = \pm 15V$ $(I_{Cpeak} = 1.81kA)$

Eon = 2558mWs



eupec

开关特性和最佳驱动

日期: 2003-04-08 第3页(共3页)

AN 编号: AN2003-03

2.2 关断特性

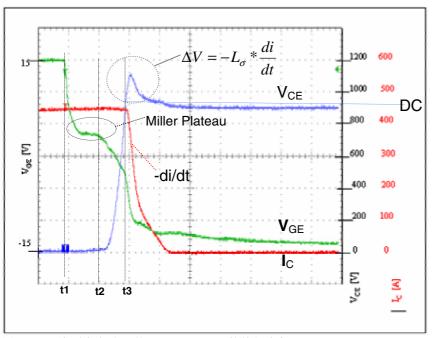


图 2.2.3 用标称栅极电阻的 1700V IGBT³ 的关断响应。显示 Vge、lc 和 Vce。

关断过程从栅极电压的 t1 点开始。当此电压下降至 Miller 稳定状态平台(反向传输电容 Cres 的放电)时,IGBT³ 开始建立反向电压 (t2),(dv/dt)可以通过栅极电阻控制,即栅极电阻增加,dv/dt 会降低。但是,当栅极电压在 IGBT 电流下降前跌至 Miller 稳定状态平台以下时(参见图 2.2.1和 2.2.2),栅极电阻便不再控制电流变化率 (-di/dt)。这是在使用接近标称栅极电阻时出现的情况。只有在较大的栅极电阻区域,栅极电压能维持在 Miller 稳定状态平台到电流换相时,电流变化率才能控制。电感负载时,只要 IGBT 中的反向电压达到 直流回路的电压时,(t3),电流就会通过相关的续流二极管换流。



eupec

开关特性和最佳驱动

日期: 2003-04-08 第4页(共4页)

AN 编号: AN2003-03

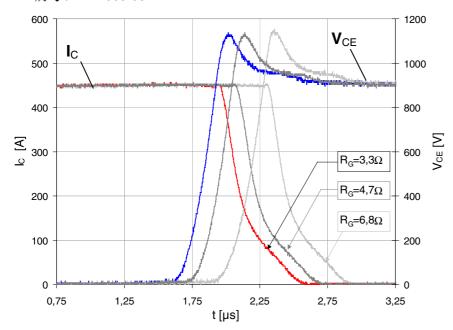


图 2.2.1 不同栅极电阻下 1700V IGBT 的关断响应。显示 Ic 和 VcE。

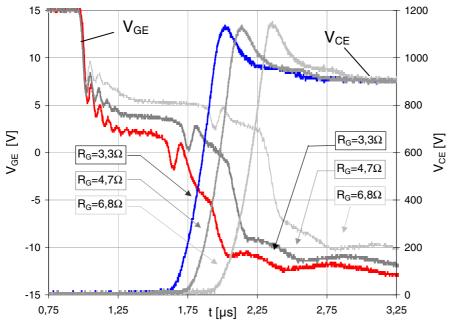


图 2.2.2 不同栅极电阻下的 1700V IGBT[®] 的关断响应。显示 VgE 和 VcE。

Miller 稳定状态平台的位置由模块的外部栅极电阻(数据手册值)与内部栅极电阻值的比率确定。



eupec

开关特性和最佳驱动

日期: 2003-04-08 第5页(共5页)

AN 编号: AN2003-03

2.3. IGBT 关断时过电压的限制

由于**直流回路**和 **IGBT** 模块的内部的存在寄生电感 (L_{σ}),电流变化率会在 **IGBT** 关断时产生过电压 (ΔV):

$$\Delta V = -L_{\sigma} * \frac{di}{dt}$$

在关断时 IGBT 模块中的过电压必须始终限制在模块的最大反向电压。

要确保控制 IGBT°可以在关断过程中受控以限制过电压,栅电压此时必须在 Miller 稳定状态平台,不得已经低于它。这可通过电容将集电极电压反馈至栅极。例如:

在足够高的 (dv/dt)时,(dv/dt) 通过 C₂。耦合入驱动器。栅极电压上升至 Miller 稳定状态平台或保持在稳定状态平台。栅极电压必须在 IGBT 的反向 电压达到**直流回路**电压(电流开始下降)之前达到 Miller 稳定状态平台。

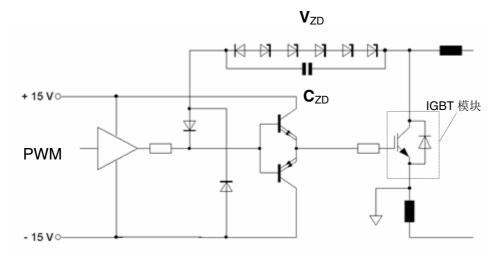
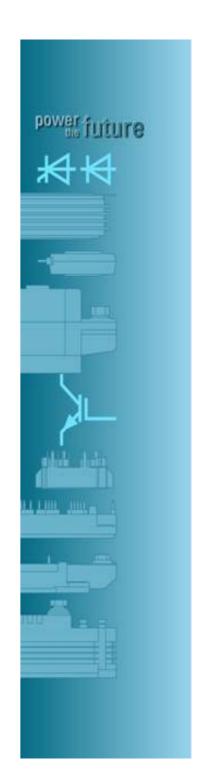


图 2.3.1 电容反馈的基本电路图



eupec

开关特性和最佳驱动

日期: 2003-04-08 第6页(共6页)

AN 编号: AN2003-03

图 2.3.2 显示电路的有效性。

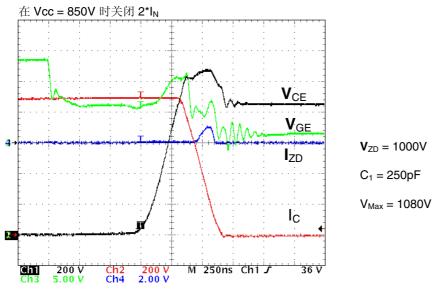


图 2.3.2 电容反馈的基本电路的工作,示意性模式

用如果选用合适的参数,这种方式关断损耗不会显著增加 , 而且, 由于降低了电压峰值, 甚至可能通过优化得到降低。元件值必须根据特定应用的需求选取并优化。

IGBT³ 可用标准的栅极驱动电路驱动。如果需要,可以通过上述说明增加电容反馈,从而获得低正向电压和开关损耗。

eupec 的 IGBT 2ED300C17-S 双路驱动器可以实现这些功能。它是 *EiceDRIVER*[™] 驱动器系列 (eupec IGBT controlled efficiency **DRIVER**) 的成员。有关该驱动器的更多信息可从相关的数据手册中获得。

